Family list
1 family member for:
JP2003098548
Derived from 1 application

1 LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND MANUFACTURING METHOD THEREFOR

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND MANUFACTURING METHOD THEREFOR

Patent number: JP2003098548
Publication date: 2003-04-03

Inventor: WAKAGI MASATOSHI; CHIYABARA KENICHI;

NISHIMURA ETSUKO; MIYAUCHI AKIHIRO

Applicant: HITACHI LTD

Classification:

- international: G02F1/1368; H01L21/288; H01L21/336; H01L29/786;

H01L51/00; G02F1/13; H01L21/02; H01L29/66; H01L51/00; (IPC1-7): G02F1/1368; H01L21/288;

H01L21/336; H01L29/786; H01L51/00

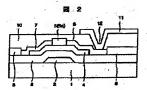
- european:

Application number: JP20010293212 20010926 Priority number(s): JP20010293212 20010926

Report a data error here

#### Abstract of JP2003098548

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a liquid crystal display device and a manufacturing method therefor, capable of improving productivity and a utilization factor of materials. SOLUTION: A 2nd insulating layer 5 is arranged, which has a semiconductor-layer insulating layer 5s of a semiconductor-layer and is also formed to be patterned on a gate insulating layer 3. A source electrode and a drain electrode 7 are formed on the semiconductor layer 4 and is also formed to the patterned on a gate insulating layer 3. A source electrode 6 and a drain electrode 7 are formed on the semiconductor layer 4 by application, and the width of the semiconductor-layer-top insulating layer 5a is formed smaller than that of a gate electrode 2.



1-- 近井放祝、北一ゲートで西京に称。か"ケート影響等。4"平写体等。 6-男2の光景風。6"一男2の光緑画の半容体風上遊旅器。6"ソース電框。 7-ドレイン電低。6"コンタクト馬、10-作業性旅行等。11" 田界電路。 12-コンタクトホール

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

#### (19)日本国络蚌庄 (119

## ∞公開特許公報 (A)

#### (11)特許出願公開<del>報号</del> 特開2003-98548 (P2003-98548A) 公開日 平成15年4月3日(2008.4.3)

(51) Int. Cl. ' GO2F 1/1368 BO1L 21/288 21/336 29/786	識別記号	F I G02F 1/13 H01L 21/28 29/78	38	Z 616 K 619 A	2H092 4H104 5F110	ロート" (参考)
51/00		29/28 審査請求		請求項の数7	OL	(全7頁)
(21)出願番号	特顧2001-293212(P2001-293212) 平成13年9月26日(2001.9.26)	(71)出題人	000005108 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地			
		(72)発明者	君者 若木 取判 茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株 式会社日立製作所日立研究所内			
		(72)発明者		ー 立市大みか町- 立製作所日立		計号 株
		(74)代理人	10007463	11		

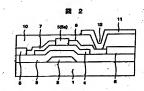
最終頁に続く

### (54) [兒明の名称] 液晶表示装置およびその製造方法

#### (57) 【要約】

【課題】本発明の目的は、生産性を向上し材料の利用効率を高くすることができる液晶表示較量およびその製造方法を提供することにある。

【解決手段】本見明は、半導体層4のほぼ中央部に所定 幅の半導体層上総録層5 a を有すると共にゲート総録層 あ上にパターン化して形成される第2の総費第5を設け る。半導体層4上にソース電価6とドレイン電極7を整 付によって形成し、半導体層上総録層5 a の幅はゲート 電極2の幅2 b のかさく形成され



1--地界高級、2--ゲート電響化(版)、3--ゲート地震線、4--平等体線、 6--発2の地址線、6a--地2の地球線の平等体線上地震線、6--ソース電信、 アードレイン電信、8--コンタクト線、10--保護性地線線、11--高泉電線、 12--コンタクトホール

#### 【特許副求の障礙】

「関連項 1) 対照トランジスタを含む回訳を有するアク ティブマトリックス型の意品表示装口であって、前配的 族トランジスタは、終島基板上にゲート電気、ゲート施 最近、半球形層の頭に領版配口され、前配半球体層の低 世中衆部下海域の半球将門上総続層を有すると共に前 窓ゲート総暴門上にバターン化して形成される第2の能 設居を設け、前記第2の総数門によってバターン化され 市配等3年間上総規型の一大河をと加て形成 日上にソース電板とドレイン電板を強付によって形成 し、前電第2の総録門の半球体門上総長側の幅は前級と ート電板の領よりかる下級をおれていることを特徴とす

る液晶表示整に。 【簡求項2】簡求項1において、前配ソース電極および ドレイン電極は金属あるいは酸化物質電觀から形成され

ていることを特徴とする権品表示統に、 「開来項3」請求項1において、前記ソース電접および ドレイン電磁は印度あるいはインクジェット法で形成し、 た全原あるいは微化物母電腦からなることを特徴とする 排稿条字無行。

「朗求項4」 前求項1 において、前配ドレイン包紅およびソース電塩は前配第2の絶景層に接していないことを特徴とする液晶素示数[7]。

【前求項5】 節求項1において、前配ソース電極および ドレイン電極は前配第2の絶線層と同層に形成されてい ることを特徴とする液晶表示核口。半導件装口。

(精末項6) 対照トランジスタを含む国底を対するアクティブマトリックス型の磁晶表示器質であって、前配切 原ドランジスクは、絶疑基板上にゲート電紅、ゲート砲 最近、半等を傾の順に損傷配置され、前配が一ト発動50 と前記半34年間を買うように第20 の地鼻唇を設け前配路 2 の絶異危を引う一ン形成して前配半導体圏のほぼ中央 部に所定値の半導体間上地触見を有すると共に前配ゲート や最近上に形成し、前配第2の心鼻唇によってパター ン形成によって前配第2の地鼻型が除去された前配半和 体置上後差層の一方側と他方側の部分の前配半可体凹上 にソース電話とドレイン電配を強付によって形成するようにしたことを特徴とする核晶表示表質の優強方法。

「爾東項7」 翻東項6 に独いて、前記ソース電配および ドレイン電配は、前記第2 総費用をパターン化し除去し 40 た部分に金属あるいは確化物事電膜を印刷法あるいはイ ングジェット法で形成したことを特領とする液晶表示症 所の図泊方法。

#### 【発明の詳細な説明】 【0001】

【発明の配する技術分野】 本発明は、薄原トランジスタ をスイッチング案子をするアクティブマトリックス型の 液晶表示装口およびその譲渡方法に跨する。

#### (00002)

【従来の技術】液晶表示装置は容型で唯口という特長を 50

有し多分野において使用され、その前引が拡大している。 高高表示装置には、大別して単位マトリックス方式 とアクティブマトリックス方式がある。このうち、アク ティブマトリックス型の液晶接示装には、各間窓に即口 トランジスタ (TFT: This File Transistor)などのスイ ッチング第子を形成し、間溶母紅に印加される母圧を保 持することが可能になる。このため、コントラストなど の間質が低れた関係を終于ることができる。

[0003] TFTは、特略2000-252472号公領に記憶され 10 ているように、ゲート配色、ゲート絶像四、半期体回、

ソース電灯、ドレイン電灯、関席電灯から引成される。 これらの門、配像、電板は料口プロセスにより形成され る。このうち、ゲート配位、ソース目び、ドレイン母紅 は主にスパッタリング法などにより成立した鏡にホトリ ソグラフィー工器によりパターンニング される。

【0004】この形成性では全国調などを使明高級にスパッタリング性などにより形成した似、レジスト論等、回光、現代の工程によりホトレジストパターンを形成した。 ま気能をエッジングし、さらにレジストを除去して 10 記門パターンを発慮している。

#### 配筒パターンを形成している。 [0005]

【発明が解決しようとする機関】従来核係は、スッパタ リング技などの真空級団を使用してソースな団とドン・ 地種を予設している。このため、冥空勢気などに多く の時間を疑し、また、パターン形成のための工程が多い ために、生産性を向上させることが関門であるという同 個点を有する。

(0006)また、配慮の材料は他免基領全面に成立するが、その他のエッチング工機でほとんど除去するため 最終的には一部しか残らず、安た、レジストも環体的に は全て制造している。このため、材料の利用効率が低い というな用しの面面点もある。

[0007] 本発明の目的は、生産性を向上し材料の利用効率を高くすることができる液晶接示値口およびその経度方法を提供することにある。

#### [8000]

【0009】 設督すると、本発明はソースQ罰とドレイン係権を統付によって形成し、ソースQ罰とドレイン〇

極の間隔をゲート電極の幅より小さくするようにしたこ とにある

【0010】また、本発明においてソース電極およびドレイン電極は、好ましくは、印刷あるいはインクジェット法で形成した金屑あるいは酸化物等電膜から形成される。

[0011] さらに、本名明の物図トランジスタは、他 数基板上にゲートを配列、ゲート地設門、半部体層の頂に 復用配口され、ゲート地設門と前配半等体質を包づよう に第2の地熱層を設け、第2の地数層をバターン形成し 10 工事等体層の区域中央等に万元値の平等体質上機固定を 有すると共にゲート地製門上に形成し、第2の地級層に よってパターン形成によって第2の地級層が除去された 半場体質上接景圏の一方側と他方側の部分の中等体質上 にソース電配とドレイン電配を強付によって形成して領 強することとある。

[0012] 本契明はシース電配およびドレイン電紅を 形成する前に第2の始め記さパターン形成し、第2の始 最短を除去した部分にソースの電和およびドレイン電紅を 強付して形成している。このため、ソース電極およびド レイン電程を簡単に短時間に形成することができるの で、生質性を向上させることができる。

#### [0013]

[0014] 太に、CVD (Chemical Vapor Deposition) 法などでゲート絶録23、半導体24を形成する。ゲー ト絶銀門3としてはSIND、SIO、選などが挙げられる。 また、半導体原4としては非晶質Si向、結晶質Si的、微 結晶Si腕などが挙げられる。また、これらの扇を逸布 法、印別法、インクジェット法などで形成することも可 能である。この場合、絶録暦3としてはSiO,やチタン設 ストロンチウム、チタン(3)パリウムストロンチウムなど の金属酸化脱、半導体門 4 としてはチオフェンオリゴマ 40 ペンタセン誘導体などの有機半導体が挙げられる。 【0015】次に、第2の絶縁態5を形成する。この絶 級問5として感光性の樹脂あるいはSOG (アクリル、BCB (Bisbenzocyclobutene)、ポリイミド、ポリシラザンな ど)を適用する。感光性の樹脂あるいはSOGを適宿した 役、風光、現色、焼成によりソース電灯6あるいはドレ イン質約7に相当する部分を除去したパターンを形成す る。また、樹脂に撥水器 (パーフルオロカーボンなど) を雇入することも可能である。これにより印刷法あるい はインクジェット法によるソース領板5およびドレイン 50

電信7の形成時にパターンからのはみだしを防止しやす くなる。

(001.6] 印別あるいはインクジェット法によりソース電気63よびドレイン電気7を形成する場合の対例として10、会、億、億、モリブデン、クロム、ニッケル、チケン、タンタル、コバルト・インジウム、スズ、至位などの金貝娘子、あるいは金貝アルコキシドの溶液が増げられる。また、酸化物の電販を形成する場合の対例として18、インジウムのアルコキシド、スズのアルコキシド、スズのアルコキシド、スズのアルコキシド、スズのアルコキシド、スズのアルコキシド、スズのアルコキシド、スズのアルコキシド、スズのアルコキシア、大工変化物数子などのは後を用いる。印刷あるいはインクジェット法により複数を用いる。印刷あるいはインクジェット法により複数を用いる。印刷あるいはインクジェット法により複数

を最布後処成し個2に示す幻慮のソース包配6名とびドレイン包記7を形成する。 【0017)を形成する。 【0017】をた、個4あるいは関5に示す幻慮のソース電信およびドレイン包配を形成することも可能を含る。

ス電접およびドレイン電접を形成することも可望である。 このほ、あらかじめ成品によりコンタクト日 8 を済 成するか、イオンドーピングあるいはプラズマドーピン グによりドーブ目 9 を形成する。

(0 10 18] 成膜の均合、リン(P)をドープしたa-Si口などをUPはなどで形成した記、ホトリングラフィーエ報を用いてパターニングする。 依た、イネンドーピングではリン(P)などのイオンを打ち込んでドーブ口9を移成する。プラズマドーピングでは、PAなどのガスを用いプラズマを発生させ試例の終頭を処理しドーブ口9を形成する。

10019] さらにこの上に保証性絶母口10を形成する。この頃、CVD法などにより510。口令510口などを形成する。この頃、CVD法などにより510。口令510口などを形成することも可能であるし、途光性の関係あるいは50G

(能付ガラス)を用いて形成することも可信である。 な た、ソースドレイン電접を全員で浮成した場合、面原口 初111として酸化物等電弧を用いて溶成する。このの 合、スパッタリングはで成回しためとホトリソグラフィ 工程でパターニングする方法の 中別途、インクジェ ット技などにより形成する方法などがある。

[0020] 図7に示すように、以上の工程で形成した TTを配したアクティブマトリックスが仮 13上に記向 図14を形成し、スペーサ15を介して対向は仮16を 窓り合わせ液路17を対入し周辺回路を真偽し、液晶線 示パネルを完成する。

【0021】本発明によれば、コントラストなどの関づが優れた液晶ディスプレイを生産役員く珍成することが可能になる。

【0022】以下、本発明の実施例について翻面を用い て能明する。

(0023)

【実施例1】 関1に本発明による一変施例のアクティブ マトリックス型の液晶象示装口の関係館の平面側、題2 に関1の要部所面関 (J-A<sup>\*</sup>)を示す。これらの図面を用 いて実施例を説明する。なお、関2は所面圏であるが、 図を見易くするためにハッチングを省略している。

[0024] 総長基複1上にスパッタリング弦によりび、 販を200mの厚さに成記し、ホトリソグラフィー工程に よりゲート配限2に加工する。次に、基板1をプラズマ CVD製品中に設記し、ゲート総験圏3としてSIN膜を350m ロ、年等作用4としてa-SI膜を200mの厚とに形成かる 配料ガスとして、SIN膜の成態には、SIB、NB、B、の優 合ガス、a-SIの成態にはSIB、B、の混合ガスを用いてい る。ついで、ホトリソグラフィー工程によりa-SIを急状 に加工する。

[0025] 次に、第20歳券間5として競光性500を 並布法で形成し、局光、張巻によりソース電栖6および ドレイン電位7に相当する除去部を形成する。この際、 図3に示すように半導体団の旧ば中央部に所定値で影 成した第20分数間5(半年体房総総局56)の電をグ ート電位2の偏より小さくなるように形成している。 [0026] 第2の絶数団5をパターン形成した後にソ ノス電紅6、ドレイン電灯5に4インクジェント後で形成 する。この域、金属材件として低がはトルエンで帯突し た頻繁粒子を用いている。無数数子の位在は平均50寸 メメーター、銀の級度は約1度[2条である。ついで、空 泉ガス90条、破泉ガス10米の雰囲気中で300℃、 5分間、熱気壁し、さらに、窒泉ガス80米、未業ガス 20米の雰囲気中で300℃、2分間、熱気壁してい

【0027】ソース電灯6とドレイン電灯7を形成し、 次に、保買性絶縁膜10として感光性500を整布法で形成し、 原光、現像によりスルーポール12を形成する。 また、このパターンをマスクとして、ゲート絶顔灯3を ドライエッチングする。

10028)ゲート絶録問3をドライエッチングしたならば、調楽電配11として催化物率値配を印別法で移成する。この個、インジウムと対するスズの原子教設度が34%の平均包括50mのスズドーブ酸化インジウム般を予を誇聞とし、アセチルアセトンとエタノールの分でチルアセトンに対するエタノールの減度が200%の混合溶液を診療とし、インジウムとスズの総日が10m1/Lと公職が育液を用いてスクリーン印別法により開源貸配11と配路等子部の核資を完成する。整本数、担欧120℃回電源が10分数線し、さらに500℃で鏡成す。\*\*\*\*

【0029] 図7に示すように作録したアクティブマトリックス基質13上に配向図14を形成し、スペラリックス基質13上に配向図14を形成し、スペラーを介してする種類である。アクティブマトリクス上の各トランジスタは均一な特性を示し、得られた液晶液の未要配はコントラストが高く均一性の具好な順色を示すようになる。

100301

【実施例2】図4に本発明による一実施例のアクティブ 50

マトリックス型液晶表示装置の画線部の姿部筋面圏をデ

【0032】次に、ソース侵動を、ドレイン侵動了を印 別法により形成する。このほ、金国特別として、鉱作は トルエンで希釈した網段競子を用いている。保資版子の 設金は平均6サノメーター、側の直接は約00買品がでる る。ついで、設成ガス90米、環境がス10米の雰囲気 中で300で、5分間、除処型し、25に登録がス8 米、水炭ガス20米の雰囲気中で300で、2分間、除 が調査する。

[0033] なお、実施例2ではに示すようにソース〇 紅6、ドレイン電紅7の地部が32の地級25に拉しないように幻感している。

20 [0034] さらに、この上に実結局1と何単に保証を 絶限点10と関係に記11と形成する。 (0035] 関7に示すように作成したアクティブマト リックス基板13上に配向に14を形成し、スペーウ1 こまん1・34のまちょと双の糸の水では2へ17と除13

リックス書類13上に即向口14を形成し、スペーサ1 5を介して対向額額16を3の6わせて協定)17を試入 し、周辺回路を突越し城県紀外総口を停口する。アクテ イプマトリクス上の各トランジスクは均一な特性を景 し、得られた減温級示威[ロばコントラストが高く均一値 の負好な期份を示すようになる。 [0038]

0 【実施何3】図5に本発明による一度協何のアクティブ マトリックス型液晶表示装置の画意館の要部所面図を示

(0037) 図5に示す真筋例3 も実施約1と同意の方 技工能別基板1上にゲート記(23、ゲート能配(33、サ 球件列4を削減配任)、 原2 の他別(35 を発起してい る。その核、FB、とheを混合したガスを用いたプラズマ 処理を造し、この工程によりドーブ回9を形成してい る。

ス電櫃6とドレイン電紅7の妨部がほ2の地原门5に記しない相成にしている。さらに、この上に交路例1と阿様に保軽性絶倒近8、両祭電紅9を形成する。

[0040] 図7に示すように作製したアクティブマト リックス基板 13上に配線 14を形成し、スペーサ1 を介して対向基板 16と張り合わせて液晶 17を封入 し、周辺回路を実験し液乱条示装置を作数する。アクティブマトリクス上の各トランジズタは均一な特性を示 し、得られた液乱表示定量はコントラストが高く均一性 の具好な順巻を示すようたたる

#### [0041]

【実施例4】図6に本発明による一実施例のアクティブ マトリックス型液晶表示装置の画索部の要部断面図を示 10 す。

【0042】図6に示す実施例4も実施例1と同様の方 技で、総核性基板1上にゲート配線2、ゲート総線層 3、半専外部名を形成し機配配度でする、半球が組み 加工した後、ホトリングラフィー工程によりゲート総験 層3の場子部にスルーホールを形成する。さらに、実施 例1と同様の方法で第2の機能を多形成する。

【0043】第2の総録層を形成した接に、ソース電 種名、ドレイン電機7、調索電機11をインクジェル 技により形成する。この底、進化インジウムと塩化第一 20 スズのインジウムに対するスズの原子数級皮が84%の 混合物を招質とし、アセチルアセトンとエタノールのア セチルアセトンに対するエタールの適度が80%1%の 混合物を治域とし、インジウムとスズの総量が10mol /」となる性本 が高端を増越とし、インジウムとスズの総量が10mol /」となる性本 が開始は大力

[0044] その後に、実施例1~3と同様に、図7に 示すように作戦したアクティフマトリックス基板13上 に配向版14を形成し、スペーサ15を介して対向高板 16と銀ウをわせて液晶17を封入し、周辺回路を実験 30 し該品表示数値を代替る。アクティブマトリクス上の 各トランジスクは均一な特性を示し、得られた減激素が 装置はコントラストが高く均一性の良好な画像を示すよ うになる。

[0045] このようにしてアクティブマトリックス型の液晶表示装度を構成するのでもあが、ソース電極およびドレイン電極を形成する前に第2の総縁層をパターン形成し、第2の起線層を除去した部分にソース電極およびドレイン電極を施付して形成している。このため、ソース電極およびドレイン電極を簡単に延時間に形成する40元とができるので、生産性を由ませることができるので、生産性を由ませることができるので、生産性を由ませることができる。

[0046] また、半等体層のほぼ中央部に形成される 第2の

砂線層の半等体層上純異層の幅をゲート電極の幅 より小さく形成しているので、ゲート電圧によって活動 化できる半等体層の領域がソース電極あるいはドレイン 電極から外れることがなくIFTの機能を満足できるよう になる。

#### [0047]

(契明の効果) 本発明はソース電極およびドレイン電極 を形成する前に第2の途路層をパターン形成し、第2の 起設層を除去した部分にソース電極およびドレイン電極 を設付して形成している。このため、ソース電極および ドレイン電極を簡単に短節的に形成することができるの で、生産性を向上させることができる。また、半導体層 のほぼ中央部に形成される第2の総算層の半端体層上絶 数層の機をゲート電極の個よりかさく形成しているの で、ゲート電圧によって活性化できる半導体層の複雑が ソース電極あるいはドレイン電極から外れることがなく TTの機能を検見できるようになる。

#### 【図面の簡単な説明】

20 【図1】 本発明の一実施例を示す平面図である。

【図2】 本発明の一実施例の要部を示す図1のA-A 断面図である。

【図3】 本発明の一実施例のTFTの断面図である。

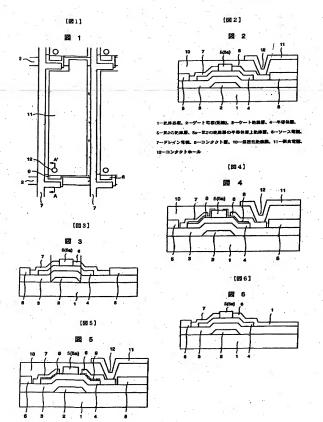
【図4】 本発明の他の実施例を示す要部断面図であ

【図5】 本発明の他の実施例を示す要部断面図である。 【図6】 本発明の他の実施例を示す要部断面図であ

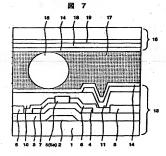
る。 【図7】 本発明による液晶表示装置の一例斯面図であ

#### 【符号の説明】

ర.



[四7]



#### フロントページの銃き

(72) 発明者 西村 悦子 茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 式会社日立製作所日立研究所內

(72)発明者 宮内 昭浩

茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 式会社日立製作所日立研究所内

Fターム(参考) 2H092 GA11 GA17 GA25 GA26 GA29 GA30 JA24 JA34 JA36 JA38 JA42 KB01 KB04 KB05 MA01

MAIO NAZ7 NAZ9 4M104 AA10 BB01 BB02 BB04 BB05

BB08 BB09 BB13 BB14 BB16 BB17 BB18 BB36 CC05 DD26 DD43 DD51 EE03 EE09 EE14

EE17 GG09 HH20 5F110 AA16 BB01 -CC07 -CC08 EE02 EEO3 EEO4 EEO6 EE25 EE42 EE44 FF01 FF02 FF03 FF27 FF29 GG02-GG05 GG13 GG14 GG15 GG24 GG42 GG44 HJ01 H112 H118 HK02 HK04 HK07 HK09 HK16 HK21 HK25 HK32

HLO7 HL22 HL23 HN03 NN12 NN22 NN23 NN24 NN27 NN36 9006

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
FADED TEXT OR DRAWING	
☑ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
$\square$ color or black and white photographs	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☑ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALIT	Y
□ OTHER:	

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.